

Diagnosticabilité des systèmes à événements discrets

Yannick Pencolé

31 mars 2008

Plan du cours

- 1 Introduction
- 2 Définition classique dans les SED
- 3 Analyse centralisée de la diagnosticabilité
- 4 Analyse décentralisée

Diagnosticabilité : introduction informelle

- On considère un système quelconque
 - Soit Δ l'algorithme de diagnostic suivant :
 - 1 Attendre une observation du système
 - 2 Afficher **Tout est possible**
 - 3 Aller en 1
- L'algorithme de diagnostic Δ est **correct**
 - Peu importe ce qui s'est réellement passé, le résultat de Δ n'est pas remis en question
- L'algorithme de diagnostic Δ est **inutile**
 - Il n'y a **aucune discrimination** entre les situations
 - Les observations ne sont d'aucune utilité pour **raffiner** le diagnostic

Diagnosticabilité : introduction informelle

- Diagnosticabilité d'un système
 - **Mesure de la capacité de diagnostic** d'un algorithme Δ sur un système
 - Quelles pannes peuvent être discriminées par Δ et les observations du système ?
 - En général, c'est une **propriété logique** qu'un algorithme vérifie sur un système

Diagnosticabilité : motivations

- 1 Établir la qualité, les limites d'un algorithme Δ sur un système S
 - Est-il possible avec Δ d'identifier dans tous les cas l'occurrence d'une panne P ?
- 2 Sélectionner l'algorithme Δ le mieux adapté au système S afin de répondre aux objectifs de diagnostic (détection, localisation, ...)
- 3 Améliorer l'observabilité du système (placement intelligent de capteurs)
- 4 Revoir la conception du système
 - 1 pour faciliter sa maintenance (diagnostic précis)
 - 2 pour améliorer sa robustesse face aux pannes (autoguérison)

Diagnosticabilité : une première définition très générale

Définition

Diagnosticabilité = capacité pour un **système** et ses **mécanismes de surveillance** d'exhiber des **observations associées** à chaque **situation fautive anticipée**.

- **système** : S
- **mécanismes de surveillance** : algorithme Δ (au sens large incluant les capteurs)
- **situation fautive anticipée** : situation de panne P connue et décrite dans le modèle $M(S)$ sur lequel s'appuie Δ
- **observations associées** : ensemble des observations possibles de S par Δ dont l'origine est une panne P selon le modèle $M(S)$

Plan du cours

- 1 Introduction
- 2 Définition classique dans les SED
- 3 Analyse centralisée de la diagnosticabilité
- 4 Analyse décentralisée
- 5 Vers un retour automatique sur conception

Diagnosticabilité dans les SED : intuition

- Soit $G = (X, T, \Sigma, x_0)$ un système de transition représentant un modèle global
- Soit F un événement de panne $F \in \Sigma \cap \Sigma_{no}$

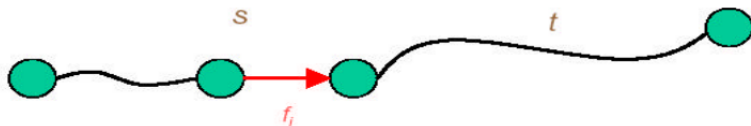
Définition

L'occurrence de l'événement F est **diagnosticable** s'il est toujours possible de diagnostiquer l'occurrence de F **sans ambiguïté** après un nombre **fini** d'observations qui suivent cette occurrence.

Autrement dit, si F est diagnosticable :

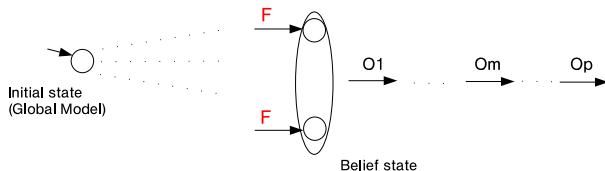
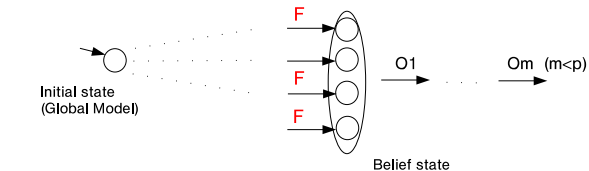
- 1 Il est toujours possible de conclure sur la **présence certaine de F** (d'après le modèle G)
- 2 Cette conclusion est établie en attendant un nombre fini d'observations

Diagnosticabilité dans les SED : intuition (2)



- Trajectoire $s \in \Sigma^*$ terminée par un événement de panne F
- Trajectoire $t \in \Sigma^*$ continuation **suffisamment longue**
- Toute trajectoire “ressemblant” à $s.t$ doit contenir un événement F
 - Ressemblance \equiv Même comportement observable

Diagnosticabilité dans les SED : intuition (2)



Diagnosticabilité dans les SED : définition classique

Définition

Soit $F \in \Sigma \cap \Sigma_{no}$ un événement de panne,
 F diagnosticable \equiv

$$\exists n \in \mathbb{N}, \forall s \in L(G) \cap (\Sigma^*.F), \forall t \in L(G)/s,$$

$$|t| \geq n \Rightarrow$$

$$(\omega \in P_{L(G)}^{-1}(P_{\Sigma_o}(st)) \Rightarrow F \in \omega$$

Décryptage

- $\exists n \in \mathbb{N}$: il existe un entier n (nombre fini)
- $\forall s \in L(G) \cap (\Sigma^*.F)$: pour toute trajectoire s de G finissant par l'événement de panne F
- $\forall t \in L(G)/s$: pour toute continuation t de s dans G
 - $L(G)/s \triangleq \{t \mid st \in L(G)\}$
- $|t| \geq n$: la longueur de t est plus grande que n
- $\sigma = P_{\Sigma_o}(st)$ projection observable de st (sequence d'observations $P_{\Sigma_o}(st) \in \Sigma_o^*$)
- $P_{L(G)}^{-1}(\sigma) = \{\omega \in L(G) \wedge P_{\Sigma_o}(\omega) = \sigma\}$: ensemble des trajectoires de G dont la projection observable est σ
- $\omega \in P_{L(G)}^{-1}(P_{\Sigma_o}(st))$: ω est une trajectoire de G dont la trace observable est identique à celle de la trajectoire st
- $F \in \omega$: F est dans la trajectoire ω

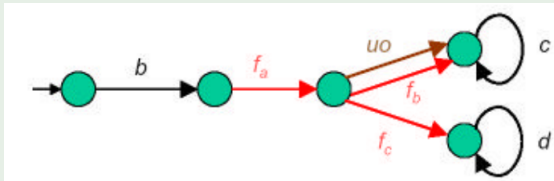
Définition

F diagnosticable \equiv

“Il existe un entier n tel que pour toute trajectoire s de G menant à l'événement de panne F et toute continuation t de s dans G , si cette continuation est plus grande que n alors tout comportement de G dont la trace observable est identique à celle de $s.t$ contient nécessairement l'événement F .”

À vous de jouer

Exemple



b, c, d sont les événements observables

uo est un événement observable

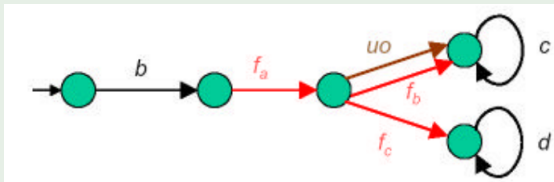
f_a, f_b, f_c événements de panne (non observables)

Questions :

- f_a diagnosticable ?
- f_b diagnosticable ?
- f_c diagnosticable ?

Résultat pour f_a

Exemple



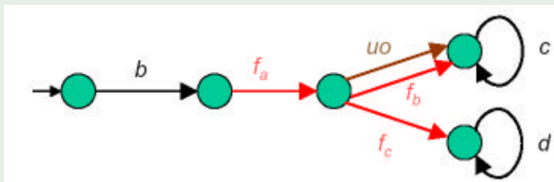
Application de la définition :

- Un seul s : $s = b.f_a$
- Tous les t sont de la forme : $\varepsilon + u0.c^* + f_b.c^* + f_c.d^*$
- Soit $n = 2$ et $|t| \geq 2$, la trace observable de st est alors de la forme $bcc^* + bdd^*$
- Tout ω de $P_{L(G)}^{-1}(P_{\Sigma_o}(st))$ est de la forme $b.f_a.f_c.d.d^* + b.f_a.(f_b + u0).c.c^*$
- Donc $f_a \in \omega$, f_a est **diagnosticable**.



Résultat pour f_b

Exemple

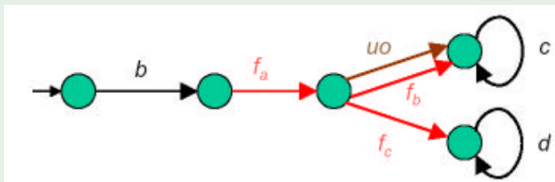


Application de la définition :

- Un seul s : $s = b.f_a.f_b$
- Tous les t sont de la forme : c^*
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$ soit $|t| = n$ donc $t = c^n$ et $P_{\Sigma_o}(st) = b.c^n$
- Il existe toujours ω tel que $P_{\Sigma_o}(\omega) = b.c^n$ et $f_b \notin \omega$, à savoir $\omega = b.f_a.uo.c^n$
- Donc f_b n'est pas diagnosticable.

Résultat pour f_c

Exemple



Application de la définition :

- Un seul s : $s = b.f_a.f_c$
- Tous les t sont de la forme : d^*
- Soit $n = 1$ soit $|t| \geq 1$ donc t est de la forme $d.d^*$ $P_{\Sigma_o}(st) = b.d.d^*$
- Tout ω tel que $P_{\Sigma_o}(\omega) = b.d.d^*$ est de la forme $= b.f_a.f_c.d.d^*$
- Donc f_c est **diagnosticable**.

Généralisation de la définition

- Un événement de panne f appartient à un type de panne F ($f \in F$)
- De façon générale, on considère un ensemble de types de panne F_1, \dots, F_m
 - **Partition des pannes** $\Pi_f = \{F_1, \dots, F_m\}$

Définition

G est diagnosticable \equiv

$$\forall F_i \in \Pi_f, \exists n \in \mathbb{N}, \forall s \in L(G) \cap (\Sigma^* \cdot f_1) \wedge f_1 \in F_i, \forall t \in L(G)/s,$$

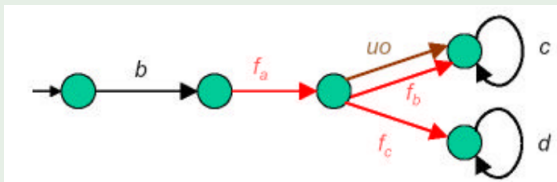
$$|t| \geq n \Rightarrow$$

$$(\omega \in P_{L(G)}^{-1}(P_{\Sigma_o}(st))) \Rightarrow \exists f_2 \in \omega \wedge f_2 \in F_i$$

En pratique, si on renomme dans G tout f de F_i par F_i , c'est équivalent à la définition précédente.

Exemple

Exemple



Questions :

- Soit $\Pi_f = \{F_1 = \{f_a\}, F_2 = \{f_b\}, F_3 = \{f_c\}\}$, G **diagnosticable** ?
- Soit $\Pi_f = \{F_1 = \{f_a, f_b\}, F_2 = \{f_c\}\}$, G **diagnosticable** ?

Plan du cours

- 1 Introduction
- 2 Définition classique dans les SED
- 3 Analyse centralisée de la diagnosticabilité
- 4 Analyse décentralisée

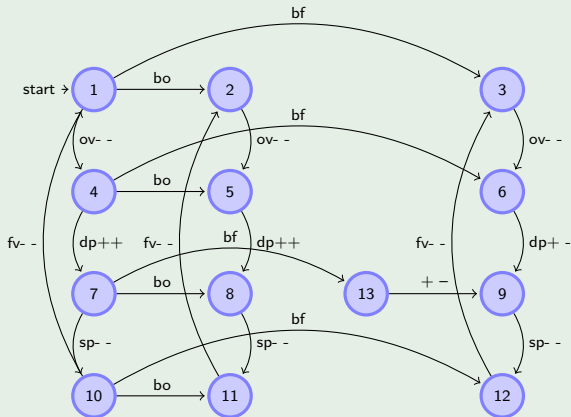
Analyse automatique de la diagnosticabilité

- Etant donné un modèle M
- Comment établir automatiquement si les pannes dans M sont diagnosticables ?
- **Diagnosticheur : cette machine est idéale je vous dis !!**

Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (1)

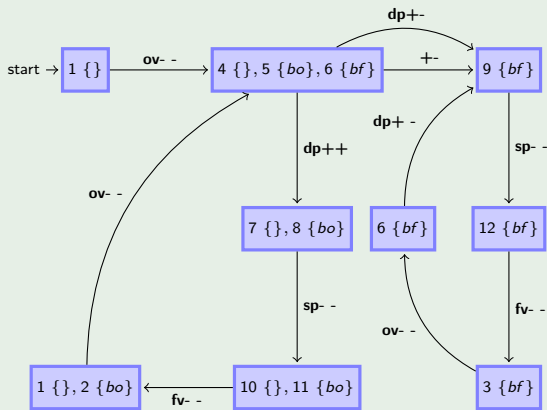
Exemple

bo : bloqué ouverte
bf : bloqué fermé
ov : ouvre valve
fv : ferme valve
dp : démarre pompe
fp : ferme pompe
++ : débit
-- : pas débit
+- : plus aucun débit



Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (2)

Exemple



Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (3)

- Soit x un état du diagnostiqueur
 - x est de la forme $((x_1, F_1), \dots, (x_m, F_m))$
 - x_i état du modèle global
 - F_i un ensemble de fautes
- Soit f une faute
- x est **f -sain** ssi $\forall F_i, f \notin F_i$
- x est **f -sure** ssi $\forall F_i, f \in F_i$
- x est **f -incertain** ssi $\exists F_i, f \in F_i \wedge \exists F_j, f \notin F_j$

Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (4)

- Soit x un état du diagnostiqueur
- Soit $L_{OBS}(x) \subseteq L_{OBS}(M) = L(\text{diagnostiqueur})$ tel que :
 $\forall m \in L_{OBS}(x)$ si le diagnostiqueur reçoit m alors le diagnostiqueur atteint l'état x

Exemple

Soit $x = 7\{\}, 8\{bo\}$ alors

$$L_{OBS}(x) = ov - -.dp + +.(sp - -.fv - -ov - -.dp + +)^*$$

Soit $x = 9\{bf\}$ alors

$$L_{OBS}(x) = ov - -.dp + - \oplus + -. (sp - -.fv - -ov - -.dp + -)^*$$

Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (4)

- Si x est f -sain
 - sur toute évolution $m \in L(M)$ du système tel que $P_{OBS}(m) \in L_{OBS}(x)$, f n'est pas présente
 - dans toutes ces évolutions f est donc **diagnosticable**
- Si x est f -sure
 - sur toute évolution $m \in L(M)$ du système tel que $P_{OBS}(m) \in L_{OBS}(x)$, f est présente
 - dans toutes ces évolutions f est donc **diagnosticable**
 - f panne permanente donc tout successeur de x est f -sain.

Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (5)

- Si x est f -incertain
 - sur une évolution $m_1 \in L(M)$ du système tel que $P_{OBS}(m) \in L_{OBS}(x)$, f est présente
 - sur une évolution $m_2 \in L(M)$ du système tel que $P_{OBS}(m) \in L_{OBS}(x)$, f n'est pas présente
 - si m_1 et m_2 sont infinis alors f n'est pas diagnosticable

Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (5)

- Hypothèse 1 : le modèle ne contient pas de cycles non observables
 - Pas restrictif car si de tels cycles existent, le système est probablement pas diagnosticable
- Hypothèse 2 : $L_{obs}(M)$ est un langage vivant
 - $\forall \sigma \in L_{obs}(M), \exists o \in \Sigma_o, \sigma.o \in L_{obs}(M)$
 - Le cas où le langage observable n'est pas vivant est un cas particulier

Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (6)

- Soit x un état f -incertain, m_1 et m_2 deux évolutions infinies et contradictoires menant à x
 - Si Hyp1 est vraie alors $P(m_1) = P(m_2) = \sigma \in L_{OBS}(x)$ avec σ infiniment grand.

- **Question : quelle condition doit remplir x dans le diagnostiqueur pour que le diagnostiqueur puisse atteindre x après un nombre infiniment grand d'observations ?**

Diagnosticabilité : approche diagnostiqueur (7)

Théorème

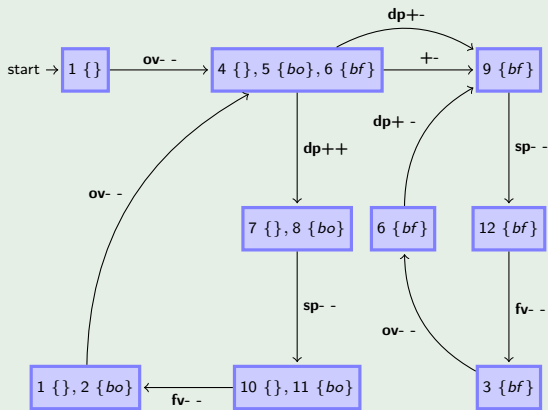
Soit M un modèle vérifiant les hypothèses 1 et 2, f est diagnosticable ssi il n'existe pas d'état f -incertain dans un cycle du diagnostiqueur.

Théorème

Soit M un modèle vérifiant les hypothèses 1 et 2, soit Π_f une partition de panne sur M , Π_f est diagnosticable ssi il n'existe pas d'état Π_f -incertain dans un cycle du diagnostiqueur.

À vous de jouer

Exemple



Résumé de l'approche

- Diagnosticabilité \equiv Vérification d'un critère sur le diagnostiqueur de Sampath
- Recherche d'un cycle dans le diagnostiqueur
- Inconvénient : au pire cas, on construit entièrement le diagnostiqueur
 - Algorithme en $O(2^N)$ où N est le nombre d'états dans le modèle global
 - Algorithme en $O(2^{2^n})$ où n est le nombre de composants du système !!
- Cette machine est utopique je vous dis !!
- Peut mieux faire !!

La méthode des modèles jumeaux

- Le diagnostiqueur est une machine trop riche
- Pas besoin de l'utiliser pour tester la diagnosticabilité
- Technique des **modèles jumeaux** (*twin-plant*) bien meilleure

Couples critiques

- Une panne F n'est pas diagnosticable ssi
 - il existe une trajectoire infinie m_1 du système dans laquelle F a lieu
 - il existe une trajectoire infinie m_2 du système dans laquelle F n'a pas lieu
 - $P_{OBS}(m_1) = P_{OBS}(m_2)$ même trace observable
- Un couple (m_1, m_2) est un **couple critique** de F

Théorème

F est diagnosticable dans le modèle M ssi il n'existe pas de couple critique de F .

Couples critiques (2)

Exemple

Système d'air conditionné :

Soit $m_1 = (ov - -.dp + +.sp - -)^\infty$

Soit $m_2 = bo.(ov - -.dp + +.sp - -)^\infty$

Le couple (m_1, m_2) est un **couple critique** de **bo**. **bo** n'est pas diagnosticable.

Comment déterminer un couple critique

- Confronter **deux** évolutions différentes du **même modèle** qui ont la **même trace observable**
- Principe des **modèles jumeaux** :
 - Soit M un modèle et $L(M)$ son langage, $L(M) \subseteq \Sigma_M^*$
 - Soit $\Sigma_{M'} = \{l' \mid l \in \Sigma_M \setminus \Sigma_{OBS}\} \cup \{l \mid l \in \Sigma_{OBS}\}$ (on renomme avec des ' les symboles non-observables de Σ_M)
 - Soit M' le jumeau (duplication et renommage de M), $L(M') \subseteq \Sigma_{M'}^*$
 - On fait jouer M et M' **en parallèle** et on **synchronise** sur les observations :

$$L(M) \parallel_{OBS} L(M')$$

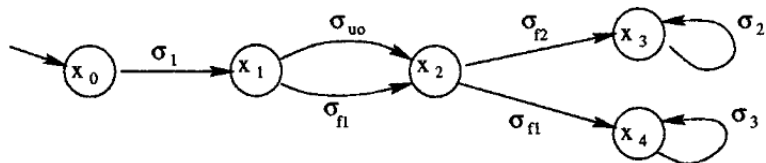
Comment déterminer un couple critique (2)

- Soit $m \in L(M) \parallel_{OBS} L(M')$ trajectoire infinie
 - $m_1 = P_{\Sigma_M}(m)$ est une trajectoire infinie de M (Hypothèse 1)
 - $m_2 = P_{\Sigma_{M'}}(m)$ est une trajectoire infinie de M'
 - $P_{OBS}(m) = P_{OBS}(m_1) = P_{OBS}(m_2)$
- Si $f \in m_1$ et $f \notin m_2$, alors (m_1, m_2) est un couple critique

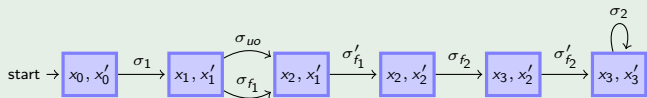
Exemple

Exemple

Modèle global M

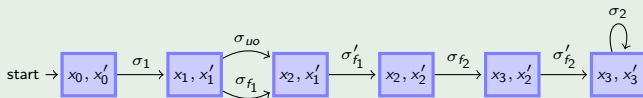


Une partie de $M \parallel_{obs} M'$



À vous de jouer

Exemple

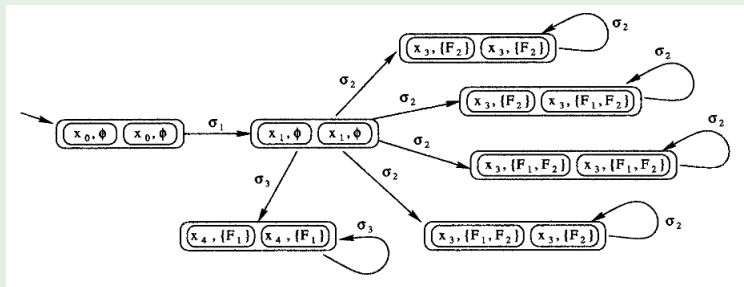


Questions : y-a-t-il un couple critique de σ_{f_1} ? de σ_{f_2} ?

Exemple

Exemple

Modèle des jumeaux (les événements non-observables sont abstraits)

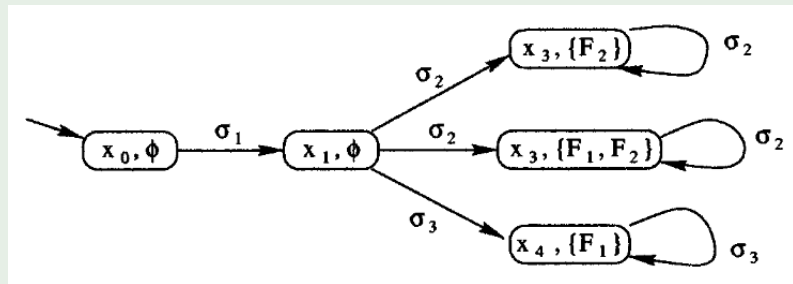


Diagnosticabilité de F_1 et F_2 ??

Exemple

Exemple

Diagnostiqueur



Diagnosticabilité de F_1 et F_2 ??

Un peu de complexité algorithmique

- Soit N le nombre d'états du modèle global
- Au pire, le nombre d'états dans le produit des jumeaux est N^2
- Algorithme de diagnosticabilité au pire : calcul exhaustif des jumeaux
 - **Algorithme polynomial** en N , algorithme en $O(N^2)$
- Rappel : approche diagnostiqueur
 - **Algorithme polynomial** en N , algorithme en $O(2^N)$
- La méthodes des jumeaux est bien plus efficace
- MAIS les jumeaux sont toujours en $O(2^{2n})$ avec n le nombre de composants

Résumé de l'approche

- Recherche de couples critiques
- Composition parallèle d'un modèle global avec lui-même
- Bien meilleur que l'approche diagnostiqueur
- Mais c'est toujours une méthode centralisée

Plan du cours

- 1 Introduction
- 2 Définition classique dans les SED
- 3 Analyse centralisée de la diagnosticabilité
- 4 **Analyse décentralisée**

Analyse décentralisée : Principe

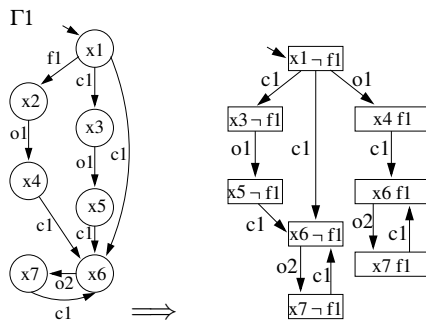
- Analyse “locale” de la diagnosticabilité
- Analyse sur un composant seul (et non pas sur le système)
 - Notion de **diagnosticabilité locale**
- Si l'analyse n'est pas concluante,
 - Analyse hiérarchique de la diagnosticabilité locale sur le composant et son **voisinage** jusqu'à ce qu'on puisse décider

Diagnosticabilité locale

- F est **localement diagnosticable** ssi :
 - il existe un nombre fini p d'observations issues de sous-système après l'occurrence de F qui permet de décider avec certitude que F a eu lieu.
- Propriété :
 - (Pas de famine d'observations) \wedge (F localement diagnosticable) \Rightarrow (F diagnosticable)
- Objectif : trouver un sous-système dans lequel F est localement diagnosticable
 - Utilisation de **diagnostiqueurs locaux** et **d'analyseurs locaux**

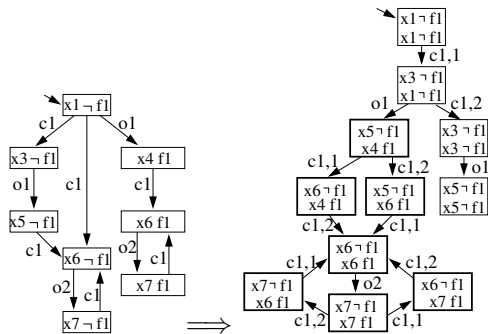
Diagnosticheur local

- Fondé sur un composant et sur l'analyse d'un événement F
- Etat : état du composant et son diagnostic
- Label de transitions : événement observable ou communicants
- Suit le comportement observable et interactif du composant



Analyseur local

- Synchronisation de deux diagnostiqueurs locaux sur les événements observables
- Un chemin de transition représente deux exécutions différentes d'un même composant produisant la même séquence observable.



Détection de l'ambiguïté

- Dans un analyseur, un état est *ambigu* si les parties gauche et droite sont en désaccord.
 - $(x3, \{\})$, $(x1, \{\})$ n'est pas ambigu
 - $(x5, \{\})$, $(x6, \{f1\})$ est ambigu
- Dans un analyseur local, si il y a un cycle contenant des états ambigus et au moins une transition observable, **la faute f_1 n'est pas diagnosticable dans Γ_1**
- Dans l'analyseur local s'il existe un chemin infini d'événements observables (pas d'événements communicants) avec un ensemble infini d'états ambigus, **la faute n'est pas diagnosticable dans le système**

Analyseur d'un sous-système

- Sous-système : sous-ensemble de composants du système
- Fusion “intelligente” des analyseurs locaux aux composants du sous-système
 - 1 Synchronisation sur les événements de communications (gauche avec gauche, droite avec droite)
 - 2 Suppression des parties non-ambiguës du résultat de la synchronisation
 - 3 Suppression des événements de communications validées (communications internes au sous-système)
 - 4 Stratégie de fusion
 - On utilise la même stratégie que pour le diagnostic décentralisé
 - Fusion des analyseurs interagissants
 - 5 Détection de l'ambiguïté : idem à celle effectuée dans l'analyseur local

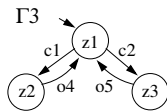
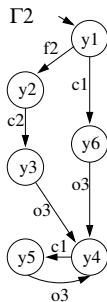
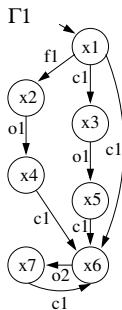
Principe de l'algorithme

- Cas 1 Pas de cycle d'états ambigus dans l'analyseur de F local à un sous-système γ
 - F est localement diagnosticable. STOP
- Cas 2 Présence de cycles d'états ambigus dans l'analyseur
 - Cas 1 Il existe des événements de communications dans un cycle
 - Pas bon, il faut vérifier leur validité par fusion avec un autre analyseur.
 - Cas 2 Un cycle ne contient que des observations (pas de communication)
 - F n'est pas diagnosticable. STOP
- Sortie
 - Oui, F est diagnosticable ou
 - Non, F n'est pas diagnosticable. Les cycles détectés fournissent un langage ambigu

Langage ambigu

- Langage observable L produit par un sous-système
- Chaque séquence observée σ de ce sous-système appartenant à L est tel que l'occurrence de F est ambigu.
- Pour tout système non diagnosticable, il existe au moins un sous-système qui peut produire un langage ambigu infini.

Un petit exemple



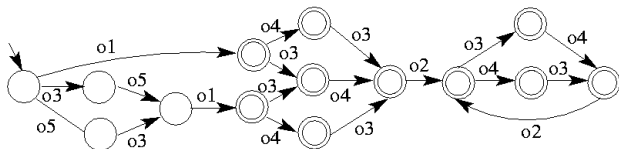
- f1 est-il diagnosticable ?
- f2 est-il diagnosticable ?

Diagnosticabilité de f2

- 1 L'analyseur local contient des cycles d'états ambigus Le composant Γ_2 n'a qu'un type d'observation (o3).
 - f2 n'est pas diagnosticable sur Γ_2 .
- 2 Après fusion avec l'analyseur de Γ_3 , le résultat ne contient plus de cycles.
 - f2 est diagnosticable. La présence de f2 est diagnostiquée grâce à l'observation o5 issu de Γ_3
- 3 f2 est localement diagnosticable dans le sous-système $\{\Gamma_2, \Gamma_3\}$

Exemple : Ambiguïté liée à f1

- f1 n'est pas diagnosticable
- L'analyseur contient des cycles d'états ambigus
- Après la fusion de tous les analyseurs, on obtient un langage d'observations ambiguës :



Résumé de cette approche

- Cadre de l'analyse décentralisé de la diagnosticabilité dans les SED
- Fondé sur la notion de diagnosticabilité locale
 - Fusion "intelligente" et successive d'analyseurs locaux
- Pas besoin de modèle global
- Fourni en résultat un langage observable ambigu

Diagnosticabilité : une simple vérification de modèle ?

- Dans la littérature classique : oui
 - Problème de répondre oui ou non à la question : **le système est-il diagnosticable ?**
 - On peut utiliser des vérificateurs de modèles génériques
- En pratique, les systèmes sont rarement diagnosticables
 - D'où une meilleure question : **pourquoi le système n'est pas diagnosticable ?**
 - Recherche des raisons (scénarios non-diagnosticables, couples critiques) le plus localement possibles
- Finalité de cette analyse :
 - Synthétiser des recommandations pour le **retour sur conception**
 - Placement de capteurs aux bons endroits pour améliorer la diagnosticabilité
 - Un capteur = un coût supplémentaire \Rightarrow Diagnosticabilité \equiv **Problème d'optimisation des coûts**